

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

60679-1

1997

AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1
2002-01

Amendement 1

**Oscillateurs pilotés par quartz
sous assurance de la qualité –**

**Partie 1:
Spécification générique**

Amendment 1

**Quartz crystal controlled oscillators
of assessed quality –**

**Part 1:
Generic specification**

© IEC 2002 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembe Geneva, Switzerland
IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

E

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 49 de la CEI: Dispositifs piézo-électriques et diélectriques pour la commande et le choix de la fréquence.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
49/523/FDIS	49/531/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 6

SOMMAIRE

Remplacer les titres des annexes par ce qui suit:

- Annexe A Circuit de charge pour circuits logiques
- Annexe B Essai de verrouillage
- Annexe C Classification selon la sensibilité à la décharge électrostatique
- Bibliographie

Page 8

AVANT-PROPOS

Remplacer, à la page 10, la phrase «L'annexe A fait partie intégrante de cette norme» par ce qui suit :

Les annexes A, B et C font partie intégrante de cette norme.

Supprimer, à la page 10, la phrase «L'annexe B est donné uniquement à titre d'information».

Page 12

1.2 Références normatives

Insérer, à la page 14, les nouvelles normes suivantes:

CEI 60748-2:1997, *Dispositifs à semiconducteurs – Circuits intégrés – Partie 2: Circuits intégrés numériques*

IEC/PAS 62179, *Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing human body model (HBM)* (en anglais seulement)

IEC/PAS 62180, *Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing machine model (MM)* (en anglais seulement)

Page 156

Insérer, après l'annexe A, les nouvelles annexes B et C.

FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 49: Piezoelectric and dielectric devices for frequency control and selection.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
49/523/FDIS	49/531/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

Page 7

CONTENTS

Replace the titles of the annexes by the following:

Annex A Load circuit for logic drive
 Annex B Latch-up test
 Annex C Electrostatic discharge sensitivity classification
 Bibliography

Page 9

FOREWORD

Replace, on page 11, the sentence 'Annex A forms an integral part of this standard' by the following:

Annexes A, B and C form an integral part of this standard.

Delete, on page 11, the sentence 'Annex B is for information only'.

Page 13

1.2 Normative references

Insert, on page 15, the following new standards:

IEC 60748-2:1997, *Semiconductor devices – Integrated circuits – Part 2: Digital integrated circuits*

IEC/PAS 62179, *Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing human body model (HBM)*

IEC/PAS 62180, *Electrostatic discharge (ESD) sensitivity testing machine model (MM)*

Page 157

Insert, after annex A, the new annexes B and C.